

УДК 621.382.22

О ДЕТЕКТИРУЮЩИХ СВОЙСТВАХ ПЕРЕХОДОВ
МЕТАЛЛ—БАРЬЕР—МЕТАЛЛ

А. Г. АЛЕКСАНЯН, Э. М. БЕЛЕНОВ

Институт радиофизики и электроники АН АрмССР

(Поступила в редакцию 6 мая 1983 г.)

Исследован механизм протекания тока в структурах металл—барьер—металл в случае, когда энергия кванта меньше высоты барьера. Показано, что при этом детектирование связано с появлением надбарьерного тока вследствие деформации функции распределения.

1. Экспериментальные исследования показали, что нелинейная зависимость тока, протекающего через структуру металл—барьер—металл (МБМ)*, от напряжения, индуцируемого на переходе при облучении электромагнитным полем, сохраняет свою форму по крайней мере до частот 10^{14} — 10^{15} Гц [1]. Благодаря столь высокому быстродействию стало возможным применять МБМ переходы в качестве генераторов гармоник, смесителей излучений и детекторов в диапазоне частот 10^9 — 10^{15} Гц [2].

Известно [3], что в СВЧ, субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн механизм детектирования связан с амплитудной модуляцией туннельного тока излучением, наводимым в переходе с помощью антенного механизма [4], а в случае, когда энергия кванта излучения превышает высоту барьера, детектируемый ток обусловлен квантовой природой поглощения излучения электронами.

Поэтому, на наш взгляд, представляется весьма важным исследование механизма протекания тока в подобных переходах, позволяющего детектировать электромагнитное излучение в случае, когда учет величины энергии кванта излучения становится существенным, но недостаточным, чтобы описать ток простым перебросом электрона через барьер.

Известно [5], что основной вклад в туннельный ток дают электроны, находящиеся в непосредственной близости от уровня Ферми, т. к. для электронов в более низких состояниях коэффициент прозрачности экспоненциально мал. Другими словами, вероятность туннелирования с ростом энергии над уровнем Ферми растет быстрее, чем убывает вероятность заселенности. Поэтому особый интерес представляет рассмотрение именно таких электронов, распределение которых в отсутствие поля можно считать максвелловским.

Под действием электромагнитного поля, генерируемого на МБМ переходе, при его лазерном облучении функция распределения может изме-

* Барьером служит изолирующая прослойка толщиной $\sim 10^{-7}$ см.

няться как за счет классического набора энергии электроном, так и за счет квантового характера поглощения света. Если функция распределения при таком характере поглощения излучения изменяется значительно, то это может привести к появлению надбарьерного тока.

2. Для вычисления этого тока рассмотрим газ электронов, поведение которых описывается квантовым кинетическим уравнением [6]

$$\frac{\partial F}{\partial t} = GN \{ -a(\varepsilon) F(\varepsilon) - b(\varepsilon) F(\varepsilon) + b(\varepsilon + \hbar\omega) F(\varepsilon + \hbar\omega) + a(\varepsilon - \hbar\omega) F(\varepsilon - \hbar\omega) \} + Q; \int_0^{\infty} F(\varepsilon) d\varepsilon = n, \quad (1)$$

где G (в $\text{см}^{-2}\text{с}^{-1}$) — поток световых квантов, N — плотность атомов, $a(\varepsilon)$ — коэффициент поглощения излучения, $b(\varepsilon + \hbar\omega) = [\varepsilon/(\varepsilon + \hbar\omega)]^{1/2} a(\varepsilon)$ — коэффициент вынужденного излучения, n — плотность электронов, Q — интеграл столкновений, не связанный с взаимодействием электрона с полем излучения. Уравнение (1), очевидно, можно решать только численно.

Конечно-разностное уравнение (1) можно свести к дифференциальному уравнению, разложив его правую часть в ряд до кубических по $\hbar\omega$ членов [7]. Такое приближение уже позволяет учесть квантовый характер поглощения света электронами, поскольку оно в явном виде содержит постоянную Планка. В результате получим

$$\frac{(\hbar\omega)^2}{2} \frac{\partial^3 F}{\partial \varepsilon^3} - 2\varepsilon \frac{\partial^2 F}{\partial \varepsilon^2} - \frac{\partial F}{\partial \varepsilon} + \frac{3}{\alpha\tau} F(\varepsilon) = 0, \quad (2)$$

где $\alpha = (e^2 E_0^2 / 2 m \omega^2) \nu_{eff}$ — классическое выражение скорости набора энергии электроном в поле $E = E_0 \cos \omega t$, ν_{eff} — частота столкновений электрона, связанных с изменением импульса, e, m — заряд и масса электрона, $\tau = \left(\frac{2m}{M} \nu_{eff} \right)^{-1}$ — время релаксации электрона по энергии,

M — масса иона.

Таким образом, мы получили кинетическое уравнение для электронов, в котором учитывается квантовый характер набора энергии электроном в переменном электромагнитном поле. Функция распределения $F(\varepsilon)$ удовлетворяет следующим граничным условиям: $F(\infty) = 0$, $F'(0) = 0$, $F''(0) = 0$. Первое из этих условий является очевидным, второе следует из требования однозначности определения средней скорости набора энергии электроном в электрическом поле, а третье — из обращения при $\varepsilon = 0$ потока электронов в нуль.

Уравнение (2) в области энергий $0 < \varepsilon < \infty$ точно не решается. В то же время при малых ε функцию распределения можно аппроксимировать выражением

$$F(\varepsilon) = F_1(\varepsilon) = c_1 \exp \left\{ -\frac{1}{3} \frac{\varepsilon^3}{(\hbar\omega)^2 \alpha \tau} \right\}, \quad (3)$$

при больших ε — выражением

$$F(\varepsilon) = F_2(\varepsilon) = c_2 \exp \{ -2\sqrt{(3/\alpha\tau)} \varepsilon \}. \quad (4)$$

Аппроксимируя функцию $F(\varepsilon)$ на всем интервале энергий двумя функциями $F_1(\varepsilon)$ и $F_2(\varepsilon)$, из условия непрерывности $F_1(\varepsilon)$ и $F_2(\varepsilon)$ и их производных нетрудно найти значение энергии $\varepsilon = I$, при котором одно решение переходит в другое:

$$I = \sqrt[5]{3 (\hbar\omega)^4 a \tau}. \quad (5)$$

Полагая $E_0 \approx 10^5$ В/см (типичное значение напряженности поля, генерируемого на МБМ переходе при его лазерном облучении [8]), $\hbar\omega \approx 1 \div 2$ эВ, $v_{eff} \tau \approx 10^3$, находим $I \approx 1$ эВ. Согласно (5) положение точки I на энергетической оси более всего зависит от величины кванта излучения. При уменьшении энергии кванта величина I будет стремиться к нулю, и в случае, когда квантовые эффекты становятся пренебрежимо малыми ($\hbar\omega \rightarrow 0$), решение уравнения (2) будет описываться выражением (4), т. е. будет иметь место классический нагрев электронов в облучаемом контакт поле. Однако при применяемых мощностях источников излучения и их длинах волн подобный нагрев будет столь незначительным, что им можно пренебречь.

3. При известной функции распределения электронов можно вычислить и плотность электрического тока в переходе. Однако решения (3) и (4) определяют изотропную часть функции распределения в энергетическом пространстве, которая не связана прямо с током, текущим через переход. Введем функцию

$$f_0(\varepsilon) = \frac{m^{3/2} F(\varepsilon)}{2\pi \sqrt{\varepsilon}}. \quad (6)$$

При этом плотность электронов определяется соотношением

$$n = (2\pi/m^{3/2}) \int_0^\infty f_0(\varepsilon) \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon, \quad (7)$$

а плотность тока —

$$J = e \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \cos \theta \int_0^\infty v f_1(v, \theta) dv, \quad (8)$$

где θ — угол между вектором напряженности поля $\mathbf{E}(t) = E_0 \cos \omega t$ и скоростью \mathbf{v} электрона. Входящая в (8) функция $f_1(v, \theta)$ является первой поправкой к сферически симметричной функции распределения $f_0(\varepsilon)$ (первый полином Лежандра) и связана с $f_0(\varepsilon)$ соотношением*

$$f_1(v, \theta) = \frac{eE}{m} v \cos \theta [a(v) \cos \omega t + b(v) \sin \omega t], \quad (9)$$

$$a(v) = -\frac{1}{v} \frac{1}{v_{eff}} \frac{\partial f_0}{\partial v} \left(1 + \frac{\omega^2}{v_{eff}^2}\right)^{-1}, \quad b(v) = \frac{\omega}{v_{eff}} a(v). \quad (10)$$

Рассмотрим теперь случай $\omega > v_{eff}$. Из (9) и (10) следует, что

* Соотношения (9)—(11) точно выполняются в предельном случае $\hbar\omega \rightarrow 0$; ниже мы считаем, что они приближенно верны и при конечной энергии кванта.

$$f_1(v, t) = -\frac{eE}{m} \cos \theta \frac{\partial f_0}{\partial v} \sin \omega t, \quad (11)$$

так что выражение (8) для тока приобретает вид

$$J = \frac{2^{7/2}}{3m^{5/2}} \int_0^{\infty} \varepsilon^{3/2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon. \quad (12)$$

С учетом (6) окончательно имеем

$$J = \frac{2^{5/2} e^2 E}{3m\omega^2} \int_0^{\infty} D(\varepsilon) \varepsilon^{3/2} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left[\frac{F(\varepsilon)}{\sqrt{\varepsilon}} \right] d\varepsilon. \quad (13)$$

При переходе от (12) к (13) мы ввели коэффициент $D(\varepsilon)$ надбарьерного прохождения электронов. Для простоты мы считаем, что $D(\varepsilon) = 0$ при $\varepsilon < \Phi$ и $D(\varepsilon) = 1$ при $\varepsilon > \Phi$, где Φ — высота барьера. Обычно Φ составляет величину 1–2 эВ.

Выражение (13) для тока через функцию $F(\varepsilon)$ содержит константы c_1 и c_2 . Их мы определим из условия нормировки

$$n = c_1 \int_0^I F_1(\varepsilon) d\varepsilon + c_2 \int_I^{\infty} F_2(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (14)$$

Из условия шивки функций в точке I находим

$$c_1 = c_2 \exp \{-\delta \sqrt{I} + \beta I^3\}, \quad \beta = [3(\hbar\omega)^2 a\tau]^{-1}. \quad (15)$$

Верхний предел в первом интеграле (14) мы заменим на бесконечность, так как $\beta I^3 > 1$. Вычисляя интегралы в (14) и учитывая, что $I^3\beta = 0,56 \delta \sqrt{I}$, получим

$$c_2 = \frac{3 \sqrt[3]{\beta} n}{0,67} \exp \{0,44 \delta \sqrt{I}\}. \quad (16)$$

Подставив (9) с вычисленной константой c_2 в (13) и выполнив интегрирование, для J получим выражение

$$J = \frac{2^{7/2} e^2 E \sqrt[3]{\beta} n}{0,67 m \omega} \left\{ \frac{3}{\delta^2} [\delta \sqrt{\Phi} + 1] + \Phi \right\} \exp \{\delta (0,44 \sqrt{I} - \sqrt{\Phi})\}, \quad (17)$$

где $\delta = 2 \sqrt{3/\tau a}$.

Формула (17) получена в приближении $I < \Phi$. Согласно (17) J экспоненциально зависит от разности $(0,44 \sqrt{I} - \sqrt{\Phi})$ и при малых I (без учета квантового поглощения света ($\hbar\omega = 0$) $I=0$) ток J мал. При $I \rightarrow \Phi$ экспоненциальная зависимость пропадает.

Таким образом, ток электронов через барьер существенным образом зависит от квантового характера поглощения света электронами: при одной и той же скорости α набора энергии электроном в поле волны условие прохождения электрона качественно меняется с изменением величины кванта излучения.

1. *Small J. F. et al.* Appl. Phys. Lett., 24, 275 (1974).
2. *Jennings D. A., Peterson F. R., Evenson K. M.* Appl. Phys. Lett., 26, 510 (1975).
3. *Heiblum M. et al.* IEEE, QE-14, 159 (1978).
4. *Matarese L. M., Evenson K. M.* Appl. Phys. Lett., 17, 8 (1970).
5. Туннельные явления в твердых телах. Под. ред. Э. Бурштейна и С. Лундквиста. Изд. Мир, М., 1973, с. 106.
6. *Райзнер Ю. П.* Лазерная искра и распространение разрядов. Изд. Наука, М., 1974, с. 100.
7. *Беленов Э. М.* и др. ЖЭТФ, 66, 579 (1974).
8. *Sanchez A. et al.* J. Appl. Phys., 49, 5270 (1978).

ՄԵՏԱՎ-ԱՐԳԵԼԲ-ՄԵՏԱՂ ԱՆՅՄԱՆ ԴԵՏԵԿՏՄԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Գ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Է. Մ. ԲԵԼԵՆՈՎ

Հետազոտված է հոսանքի անցման մեխանիզմը մետաղ-արգելք-մետաղ կառուցվածքում այն դեպքում, երբ քվանտի էներգիան փոքր է արգելքի բարձրությունից ($\hbar\omega < \Phi$): Ցույց է տրված, որ այդ դեպքում բաշխման ֆունկցիայի ձևախախտման պատճառով դետեկտորը կապված է արտասարգելքային հոսանքի առաջացման հետ:

ON THE DETECTION PROPERTIES
OF METAL-BARRIER-METAL JUNCTIONS

A. G. ALEKSANYAN, E. M. BELENOV

The mechanism of current flow in MBM structures has been investigated when the quantum energy was less than the barrier height ($\hbar\omega < \Phi$). It is shown that in this case the detection ability of MBM junctions is connected with the rise of over-barrier current due to the distortion of distribution function.